



哈爾濱工業大學

单个正态总体参数的显著性检验



u 检验



设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知,

X_1, \dots, X_n 为样本, \bar{X} 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, x_1, \dots, x_n 是样本值, μ_0 为已知数.

考虑 μ 的三类检验问题

1. $H_0: \mu = \mu_0$,
2. $H_0: \mu \leq \mu_0$,
3. $H_0: \mu \geq \mu_0$.

u 检验 (临界值法)

1. 检验 $H_0: \mu = \mu_0$

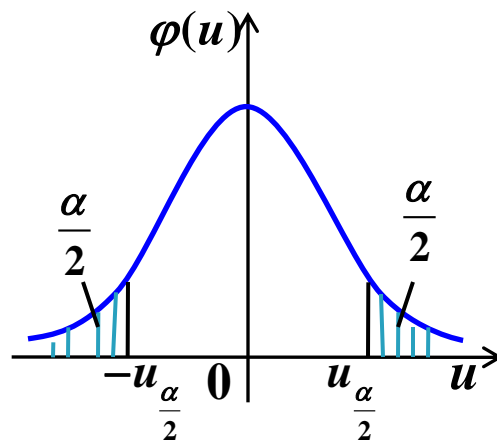
\bar{X} 是 μ 的无偏估计量,

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

选检验统计量

$$u = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1)$$

它能衡量差异 $|\bar{X} - \mu_0|$ 的大小, 且分布已知.



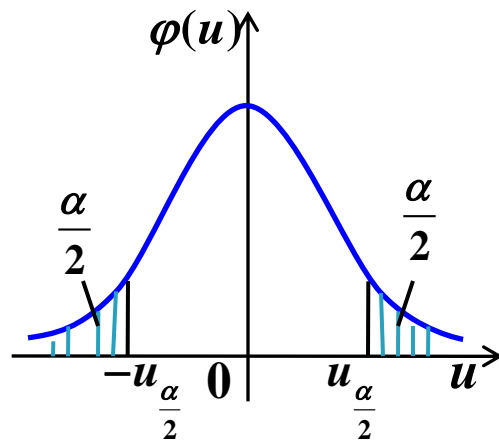
u 检验 (临界值法)



对给定的显著性水平 α ,
查临界值 $u_{\frac{\alpha}{2}}$, 使得

$$P\left(|u| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}\right) = \alpha,$$

$A = \left(|u| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ 是小概率事件.



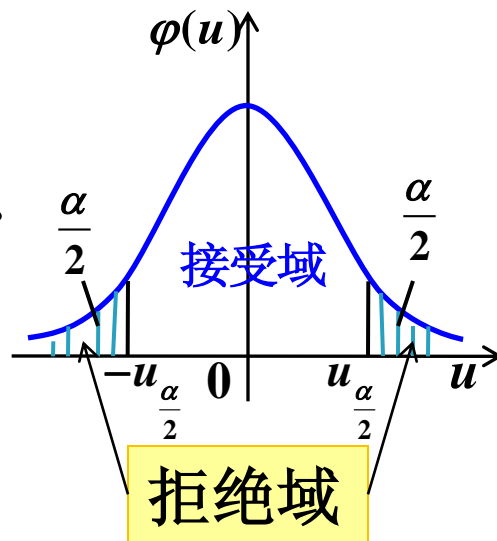
u 检验（临界值法）

故检验的拒绝域为：

$$W = \left\{ |u| = \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \right| \geq u_{\frac{\alpha}{2}} \right\}.$$

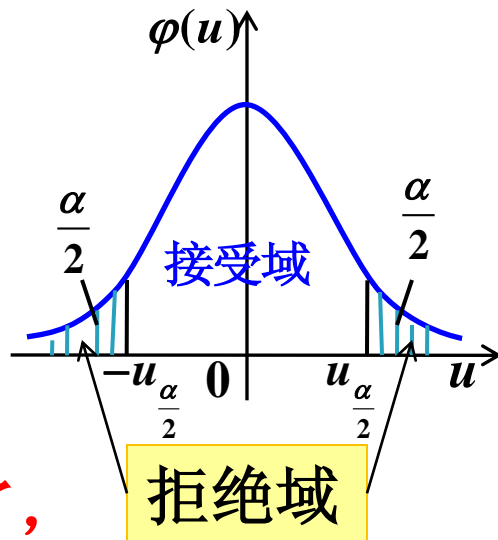
若由样本值算得检验统计量的值落入区域 W ，则拒绝 H_0 ；否则，接受 H_0 。

拒绝域在双侧称为双侧检验。



u 检验（临界值法）

推断依据：若 H_0 是对的，那么衡量差异大小的检验统计量落入拒绝域 W 是小概率事件. 若该统计量的实测值落入 W ，说明 H_0 成立下的小概率事件发生了，那么就认为 H_0 不可信而拒绝它. 否则就接受 H_0 .



u 检验 (p值法)



p值法是用**p**值代替拒绝域作判断.

p值:当原假设成立时, 检验统计量取样本观察结果或更极端结果的概率.

1. 检验 $H_0: \mu = \mu_0$

选检验统计量

$$u = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \stackrel{H_0}{\sim} N(0,1)$$

u 检验 (p值法)

计算p值, 对给定的样本值 x_1, \dots, x_n 代入检验统计量得

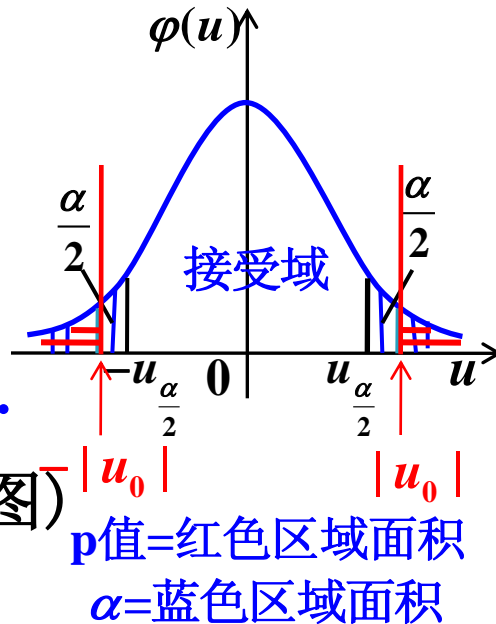
$$u_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$$

$$p = P(|u| \geq |u_0|)$$

$$= 2P(u \geq |u_0|) = 2(1 - \Phi(|u_0|)).$$

当 $p \leq \alpha$ 时, 拒绝原假设 (图)

当 $p > \alpha$ 时, 接受原假设.





例1 某测距仪在500m范围内，测距精度
 $\sigma = 10\text{m}$. 今对距离500m的目标，测量9次，
得到平均距离 $\bar{x} = 510\text{m}$. 问该测距仪是否存
在系统误差 ($\alpha = 0.05$)?

解 (1) 用 X 表示测距仪对目标一次测量得到的
距离，设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma = 10$.

检验 $H_0 : \mu = 500$.



(2) $n = 9, \bar{x} = 510, \mu_0 = 500, \sigma = 10$ 计算检验统计量的值

$$u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} = \frac{510 - 500}{10} \sqrt{9} = 3;$$

(3) 对给定 $\alpha = 0.05$, 查临界值 $u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0.025} = 1.96$;
得拒绝域 $W = (|u| \geq u_{0.025} = 1.96)$

(4) 作结论 $|u| = 3 > 1.96$, 所以拒绝 H_0 , 认为测距仪存在系统误差.



利用p值检验：(1), (2)步同上

(3) 计算p值,

(2) 中统计量的值 $u = 3 = u_0$,

$$p = P(|u| \geq |u_0|) = 2(1 - \Phi(|u_0|))$$

$$= 2(1 - \Phi(|3|)) = 0.0026,$$

(4) 作结论:

$$p = 0.0026 < \alpha = 0.05,$$

拒绝 H_0 , 认为测距仪存在系统误差.

假设检验具体步骤（临界值法）



- (1) 根据实际问题提出统计假设；
- (2) 选择检验统计量，并从样本值计算出统计量的值 u ；
- (3) 对给定的显著性水平 α ，查临界值，获得拒绝域；
- (4) 根据实际样本观测值作出判断.

假设检验具体步骤（p值法）



- (1) 根据实际问题提出统计假设；
- (2) 选择检验统计量，并从样本值计算出统计量的值 u_0 ；
- (3) 由拒绝域的形式计算p值，当 $p \leq \alpha$ 时，拒绝原假设；当 $p > \alpha$ 时，接受原假设.
- (4) 根据实际样本观测值作出判断.

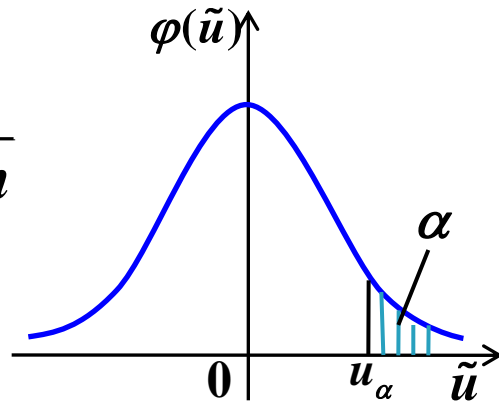
u 检验



2. 检验 $H_0: \mu \leq \mu_0$

选检验统计量 $u = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$

令 $\tilde{u} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \stackrel{H_0}{\sim} N(0,1)$



对给定的显著性水平 α , 查临界值 u_α , 使得

$$P(\tilde{u} \geq u_\alpha) = \alpha.$$

由 $u \leq \tilde{u} \Rightarrow P(\underline{u \geq u_\alpha}) \leq P(\tilde{u} \geq u_\alpha) = \alpha,$

u 检验

检验的拒绝域为

$$W = \left\{ u = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \geq u_\alpha \right\}.$$

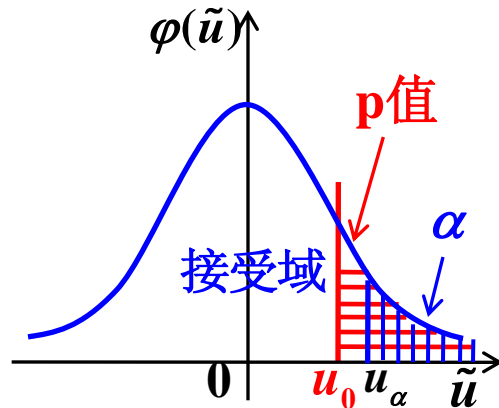
p值

$$p = P(u \geq u_0) = 1 - \Phi(u_0).$$

其中

$$u_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}.$$

右侧检验.



$p\text{值} > \alpha, \text{接受} H_0.$

u 检验



在假设检验中

$$H_0 : \mu \leq \mu_0$$

$$H_0 : \mu \leq \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$$

$$H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$$

以上3种检验的检验法则与检验效果是一致的.



例2 某厂生产一种灯管，其寿命(单位:h)

$X \sim N(\mu, 200^2)$, 由过去的经验看, $\mu \leq 1500$. 今采用新工艺生产后, 再从产品中随机抽25只进行测试, 得到寿命的平均值为1675, 问采用新工艺后, 灯管质量是否有显著提高?

($\alpha = 0.05$).

解 (1) 检验 $H_0: \mu \leq 1500$;



(2) 检验统计量

$$u = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} = \frac{1675 - 1500}{200} \sqrt{25} = 4.375;$$

(3) 查得临界值 $u_{0.05} = 1.65$,

得拒绝域 $W = (u \geq 1.65)$;

(4) $4.375 > 1.65$, 故拒绝 H_0 , 认为采用新工艺后, 灯管质量提高了.

或计算p值 $p = P(u \geq u_0) = 1 - \Phi(4.375) \approx 0$.

$p < \alpha = 0.05$, 拒绝 H_0 .

u 检验

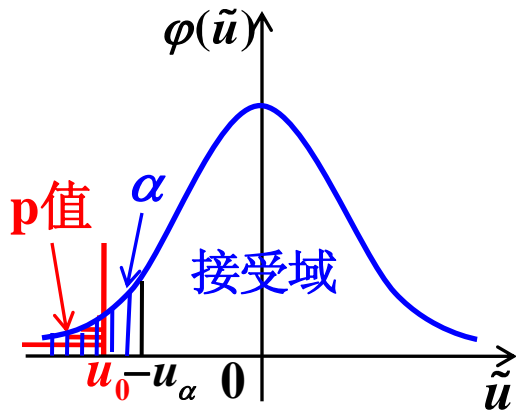


3. 检验 $H_0: \mu \geq \mu_0$

选检验统计量 $u = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$

检验的拒绝域为

$$W = \left\{ u = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \leq -u_\alpha \right\}.$$



$p\text{值} < \alpha$, 拒绝 H_0 .

p值: $p = P(u \leq u_0) = \Phi(u_0)$.

其中 $u_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$. 这是左侧检验.

u 检验



在假设检验中

$$H_0 : \mu \geq \mu_0$$

$$H_0 : \mu \geq \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0$$

$$H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0$$

以上3种检验的检验法则与检验效果是一致的.

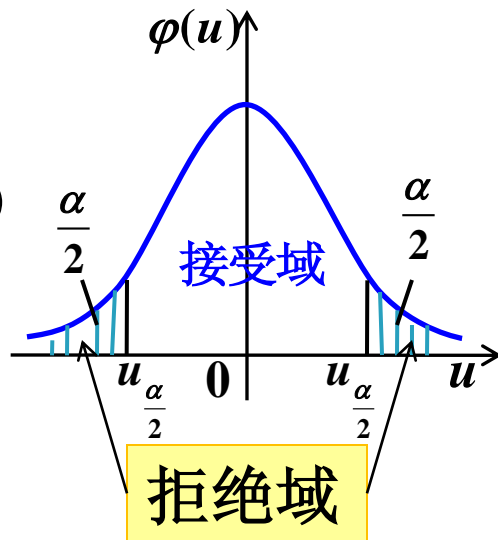
假设检验与置信区间的对偶关系



设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, 检验 $H_0: \mu = \mu_0$

检验统计量

$$u = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1)$$



假设检验与置信区间的对偶关系



设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, 检验 $H_0: \mu = \mu_0$

显著性水平为 α 的拒绝域为

$$W = \left\{ |u| = \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \right| \geq u_{\frac{\alpha}{2}} \right\}.$$

接受域为 $\bar{W} = \left\{ |u| = \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \right| < u_{\frac{\alpha}{2}} \right\}.$

$$= \left\{ \bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu_0 < \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right\}.$$

用 μ 替换 μ_0 即为 μ 的置信区间.

置信区间包含 μ_0 接受 H_0 , 否则拒绝 H_0 .

t 检验



设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知,

X_1, \dots, X_n 为样本, \bar{X} 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, x_1, \dots, x_n 是样本值, μ_0 为已知数.

考虑 μ 的三类检验问题

1. $H_0: \mu = \mu_0$,
2. $H_0: \mu \leq \mu_0$,
3. $H_0: \mu \geq \mu_0$.

t 检验（临界值法）

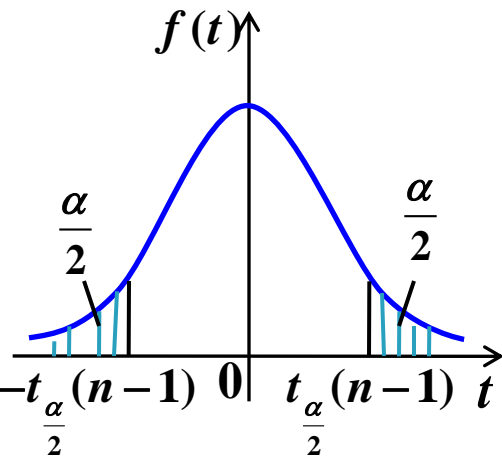


1. 检验 $H_0: \mu = \mu_0$

用 S 代替 σ ,

选检验统计量

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \stackrel{H_0}{\sim} t(n-1)$$



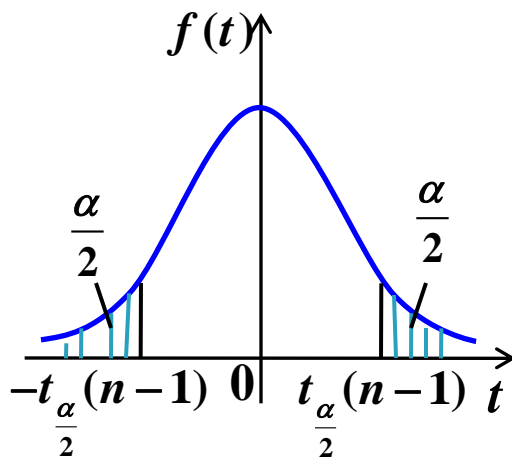
它能衡量差异 $|\bar{X} - \mu_0|$ 的大小，且分布已知.

t 检验（临界值法）

对给定的显著性水平 α ,
查临界值 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$, 使得

$$P\left(|t| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right) = \alpha,$$

$A = \left(|t| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$ 是小概率事件.



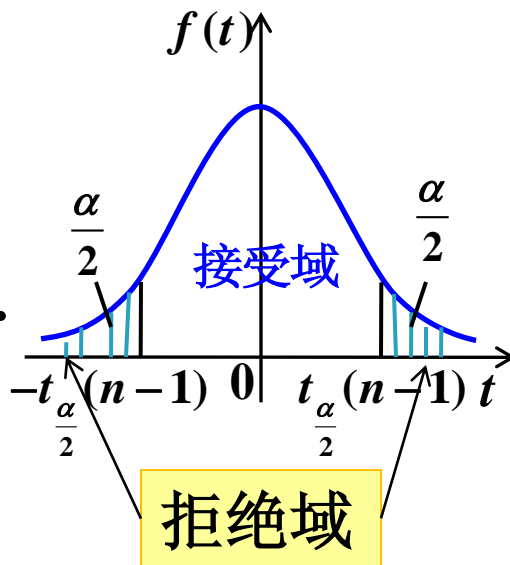
t 检验（临界值法）

故检验的拒绝域为：

$W =$

$$\left\{ |t| = \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \right| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right\}.$$

双侧检验.



t 检验 (p值法)

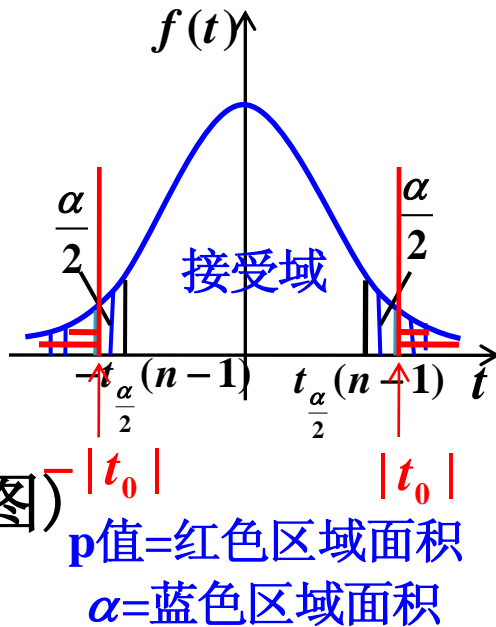
计算p值, 对给定的样本值 x_1, \dots, x_n 代入检验统计量得

$$t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n}$$

$$\begin{aligned} p &= P(|t| \geq |t_0|) \\ &= 2P\{t(n-1) \geq |t_0|\}. \end{aligned}$$

当 $p \leq \alpha$ 时, 拒绝原假设 (图)

当 $p > \alpha$ 时, 接受原假设.





例1 某药厂生产一种抗生素，已知在正常生产条件下，每瓶抗生素的某项主要指标服从均值为23.0的正态分布. 某日开工后，测得5瓶的数据如下：22.3，21.5，22，21.8，21.4，问该日生产是否正常？($\alpha = 0.05$)



解 (1) 用 X 表示每瓶抗生素的某项主要指标，设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ 未知.

检验 $H_0: \mu = 23.$



(2) $n = 5$, $\bar{x} = 21.8$, $s^2 = 0.135$, 计算检验统计量的值

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n} = \frac{21.8 - 23}{\sqrt{0.135}} \sqrt{5} = -7.3;$$

(3) 对给定 $\alpha = 0.05$, 查临界值

$$t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.025}(4) = 2.7764;$$

得拒绝域 $W = (|t| \geq t_{0.025}(4) = 2.7764)$.

(4) 作结论 $|t| = 7.3 > 2.7764$, 所以拒绝 H_0 , 认为该日生产不正常.



利用p值检验：(1), (2)步同上

(3) 计算p值,

(2) 中统计量的值 $t = -7.3 = t_0$,

$$p = P(|t| \geq |t_0|) = 2P\{t(4) \geq |-7.3|\} \\ \approx 0.01,$$

(4) 作结论:

$$p = 0.01 < \alpha = 0.05,$$

拒绝 H_0 , 认为该日生产不正常.

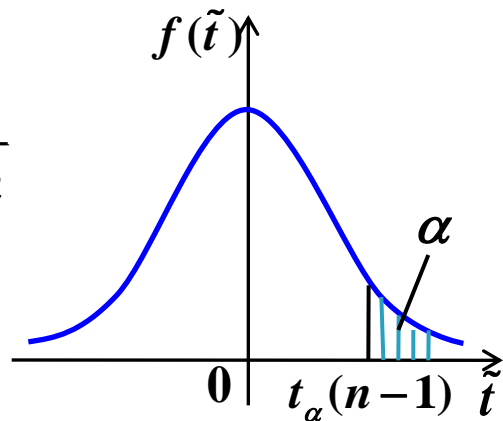
t 检验



2. 检验 $H_0: \mu \leq \mu_0$

选检验统计量 $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n}$

令 $\tilde{t} = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} \stackrel{H_0}{\sim} t(n-1)$



对给定的显著性水平 α , 查临界值 $t_\alpha(n-1)$,

使得 $P(\tilde{t} \geq t_\alpha(n-1)) = \alpha$.

由 $t \leq \tilde{t} \Rightarrow$

$$\underline{P(t \geq t_\alpha(n-1))} \leq P(\tilde{t} \geq t_\alpha(n-1)) = \alpha,$$

t 检验

检验的拒绝域为

$$W = \left\{ t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \geq t_{\alpha}(n-1) \right\}$$

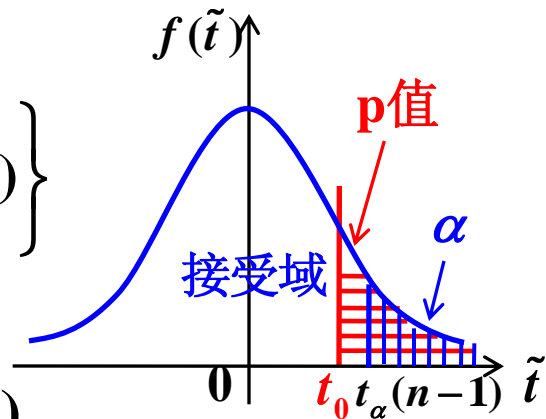
p值

$$p = P(t \geq t_0) = P(t(n-1) \geq t_0).$$

其中

$$t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n}.$$

右侧检验.



p值 > alpha, 接受 H_0.

t 检验



在假设检验中

$$H_0 : \mu \leq \mu_0$$

$$H_0 : \mu \leq \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$$

$$H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$$

以上3种检验的检验法则与检验效果是一致的.



例2 某厂生产一种螺钉，标准要求长度不超过3cm. 现从该厂生产的一批产品中随机抽取20件，测得其平均长度为3.2cm，标准差为0.3811，已知螺钉长度 X 服从正态分布，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下判定这批产品是否合格？

解 (1) **检验** $H_0 : \mu \leq 3$; 

(2) $n = 20, \alpha = 0.05, t_{0.05}(19) = 1.7291$,

拒绝域 $W = (t \geq t_{\alpha}(n-1)) = (t \geq 1.7291)$,



(3) 检验统计量的值

$$t_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} = \frac{3.2 - 3}{0.3811} \sqrt{20} = 2.347 > 1.7291$$

(4) t_0 落入拒绝域, 故拒绝 H_0 , 说明这批产品不合格.

或计算p值

$$p = P(t \geq t_0) = 1 - P(t < 2.347) = 0.018$$

$p < \alpha = 0.05$, 拒绝 H_0 . 这批产品不合格.

t 检验

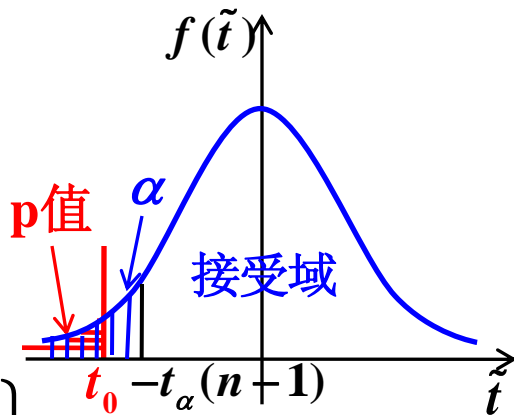


3. 检验 $H_0: \mu \geq \mu_0$

选检验统计量 $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n}$

检验的拒绝域为

$$W = \left\{ t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \leq -t_\alpha(n-1) \right\}.$$



p值 < α , 拒绝 H_0 .

p值: $p = P(t(n-1) \leq t_0)$.

其中 $t_0 = \frac{\bar{x} - u_0}{s} \sqrt{n}$. 这是左侧检验.

t 检验



在假设检验中

$$H_0 : \mu \geq \mu_0$$

$$H_0 : \mu \geq \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0$$

$$H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0$$

以上3种检验的检验法则与检验效果是一致的.

χ^2 检验



设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知,

X_1, \dots, X_n 为样本, \bar{X} 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, x_1, \dots, x_n 是样本值, σ_0 为已知数.

考虑 σ^2 的三类检验问题

1. $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2,$
2. $H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2,$
3. $H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2.$

χ^2 检验（临界值法）

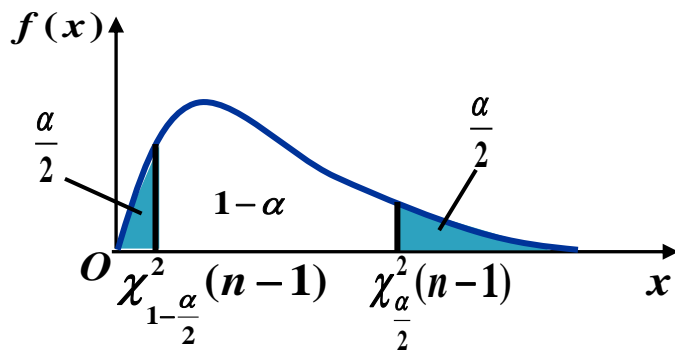


1. 检验 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$

S^2 是 σ^2 的无偏估计量,

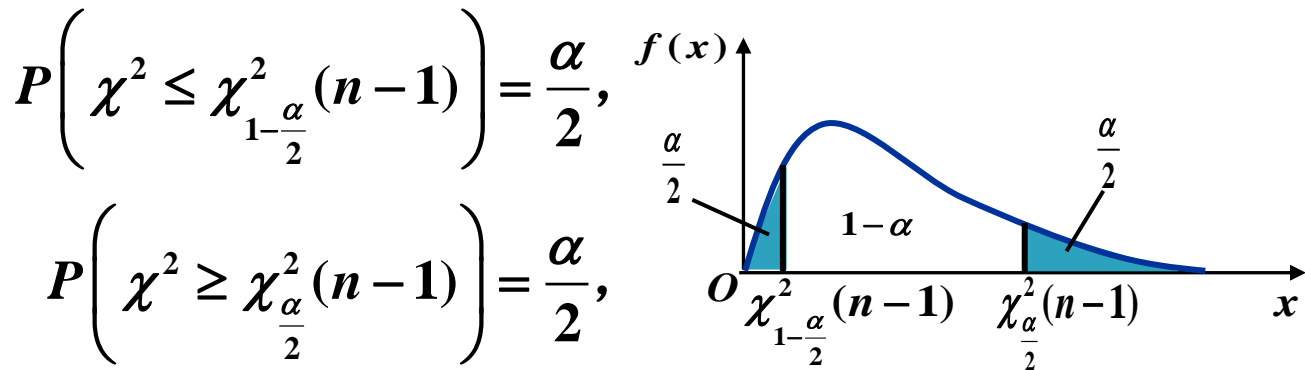
选检验统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \stackrel{H_0}{\sim} \chi^2(n-1).$$



对给定的显著性水平 α , 查临界值 $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$
与 $\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$, 使得

χ^2 检验 (临界值法)



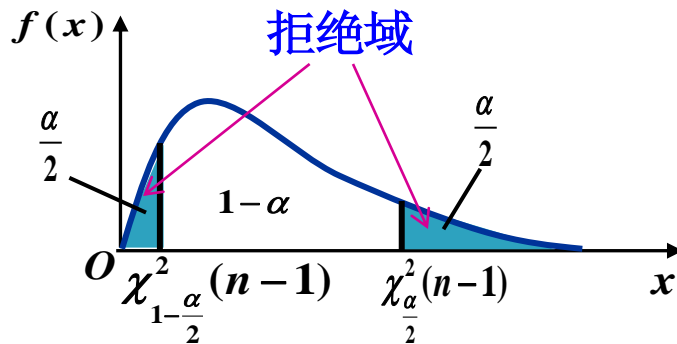
$$A = \left(\chi^2 \leq \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right) \cup \left(\chi^2 \geq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right),$$

A是小概率事件. 这里用两侧尾部概率相等来选取临界值, 是为计算上的方便.

χ^2 检验（临界值法）



故检验的拒绝域为：



$$W = \left(\chi^2 \leq \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right) \text{ 或 } \left(\chi^2 \geq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right).$$

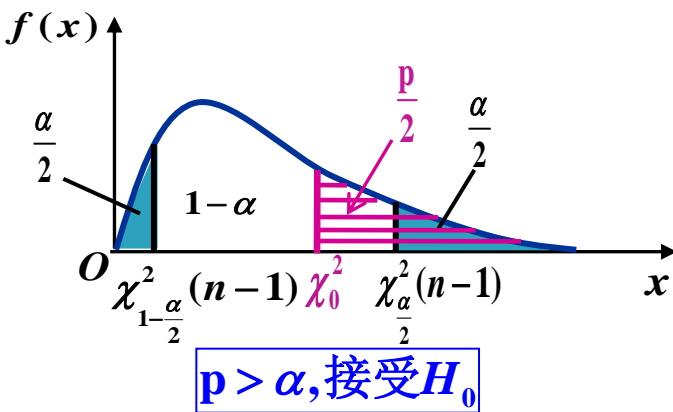
双侧检验.

χ^2 检验 (p值法)



计算p值，对给定的样本值 x_1, \dots, x_n 代入检验统计量得

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$$



$$p = 2\min(P(\chi^2(n-1) \leq \chi_0^2), P(\chi^2(n-1) \geq \chi_0^2))$$

当 $p \leq \alpha$ 时，拒绝原假设，

当 $p > \alpha$ 时，接受原假设.

χ^2 检验



2. 检验 $H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2$

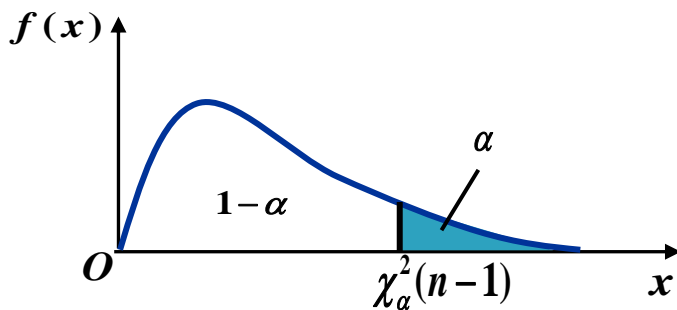
选检验统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

$$\text{令 } \tilde{\chi}^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \stackrel{H_0}{\sim} \chi^2(n-1)$$

对给定的显著性水平 α , 查临界值 $\chi_\alpha^2(n-1)$,

使得 $P(\tilde{\chi}^2 \geq \chi_\alpha^2(n-1)) = \alpha$.



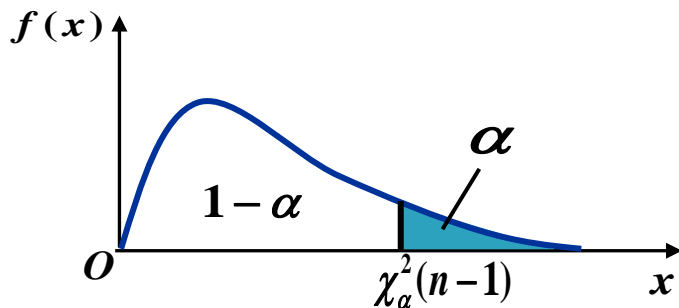
χ^2 检验



在 H_0 成立下有

$$\chi^2 \leq \tilde{\chi}^2,$$

故



$$P(\chi^2 \geq \chi_\alpha^2(n-1)) \leq P(\tilde{\chi}^2 \geq \chi_\alpha^2(n-1)) = \alpha,$$

检验的拒绝域为

$$W = \{\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_\alpha^2(n-1)\}.$$

χ^2 检验

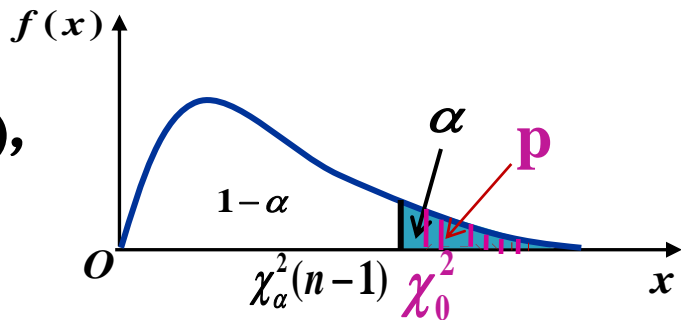


p值

$$p = P(\chi^2(n-1) \geq \chi_0^2),$$

其中

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$$



$p < \alpha$, 拒绝 H_0

当 $p \leq \alpha$ 时，拒绝原假设，

当 $p > \alpha$ 时，接受原假设。

右侧检验。

χ^2 检验



在假设检验中

$$H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2$$

$$H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2, H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$$

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$$

以上3种检验的检验法则与检验效果是一致的.

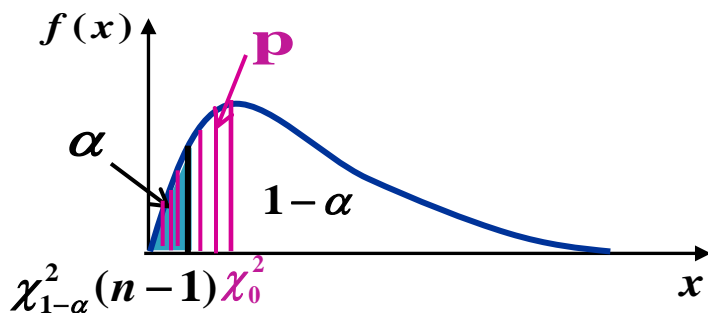
χ^2 检验



3. 检验 $H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2$

选检验统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$



检验的拒绝域为

$p > \alpha$, 接受 H_0

$$W = \left\{ \chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq \chi^2_{1-\alpha}(n-1) \right\}. \text{ 左侧检验}$$

$$\text{p值: } p = P(\chi^2(n-1) \leq \chi_0^2). \quad \chi_0^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$$

当 $p \leq \alpha$ 时, 拒绝 H_0 , 当 $p > \alpha$ 时, 接受 H_0 .

χ^2 检验



在假设检验中

$$H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2$$

$$H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2, H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$$

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$$

以上3种检验的检验法则与检验效果是一致的.



例1 某种导线的电阻服从 $N(\mu, \sigma^2)$, μ 未知, 要求电阻的标准差不得大于 0.005. 现从中抽取 9 根导线测其电阻, 测得样本标准差 $s=0.0066$, 问在 $\alpha=0.05$ 水平上, 这批导线的电阻是否合格?

解 检验 $H_0: \sigma^2 \leq 0.005^2, H_1: \sigma^2 > 0.005^2$

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{(9-1)0.0066^2}{0.005^2} = 13.94$$



查表得: $\chi^2_{0.05}(8)=15.507$,

拒绝域 $W = (\chi^2 \geq \chi^2_{0.05}(8) = 15.507)$,

$\chi^2=13.94 < 15.507$, 不能拒绝原假设,

这批导线的电阻是合格的.

p值: $p = P(\chi^2(8) \geq 13.94) = 0.0818 > 0.05$,

同样接受原假设.



谢 谢！